PAT-NO:

JP401161578A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01161578 A

TITLE:

SUPPORTING SYSTEM FOR MOLECULE DESIGN

PUBN-DATE:

June 26, 1989

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

SAKAI, MARIKO

TSUNEKAWA, TAKASHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TOSHIBA CORP

N/A

APPL-NO:

JP62320413

APPL-DATE:

December 18, 1987

INT-CL (IPC): G06F015/60

## ABSTRACT:

PURPOSE: To easily select a substituent used as a substitute for a

structure by deciding the name of a base section except the partial structure

which is substituted in a chemical structure formula and displaying the

characteristic of the base section through data base retrieval.

CONSTITUTION: When a designer inputs a desired characteristic, a

material data base is retrieved and chemical structure formulas and characteristics are displayed. When the designer designates a

structure to be substituted, a chemical structure formula (structure

displayed and a compound name and retrieval code are produced based

structure 2 and, when the same compound is found as a result of the data base

Best Available Copy

12/3/04, EAST Version: 2.0.1.4

retrieval, its characteristic is displayed. When the designer inputs a corresponding condition, a substituent data base is retrieved and the list of candidate substituents is displayed. When one of the candidates is selected, a substituted chemical structure formula (structure 3) is displayed and, when the same formula is found in the data base, the characteristic or estimated characteristic is displayed in comparison with the structure 1. Moreover, the list of compound means, etc., are displayed.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-161578

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成1年(1989)6月26日

G 06 F 15/60

450

6615-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

②特 願 昭62-320413

❷出 頤 昭62(1987)12月18日

⑫発 明 者 酒 井 真 理 子 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

@発明者恒川尚

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑩代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 細 书

1. 発明の名称

分子設計支援システム

## 2. 特許請求の範囲

(1) 指定された第1の化学構造式を表示する 手段と、表示された第1の化学機造式中で置換さ れる部分構造が領域指定され、該部分構造が適当 に補完されることにより得られる第2の化学構造 式を表示して名称を決定する手段と、該第2の化 学協造式の持つ特性を化学材料データベースから 検索して表示するか、又は該第2の化学構造式が ら計算により予測される特性を表示する手段と、 与えられた所定の基準を満たし、上記部分構造の 代りに置換される候補となる単一又は複数の置換 基及びその特性を置換基データベースから検索し て表示する手段と、該置換基を上記部分構造の代 りに置換することにより得られる第3の化学構造 式を表示して名称を決定する手段と、眩筇3の化 学構造式の持つ特性を化学材料データベースから 検索して表示するか、又は第3の化学構造式から

計算により予測される特性を表示する手段とを具備したことを特徴とする分子設計支援システム。

(2) 置換の候補となる複数の置換基がある場合、第2の化学構造式に置換基を置換することにより得ようとする目的の特性と置換基の持つ特性との類似度に応じて、置換基による置換を行うか否かを指示する手段を有することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の分子設計支援システム

(3) 配換の候補となる複数の密換基がある場合、順次密換を行い、得られる複数の第3の化学構造式の名称及び特性のリストを作成する手段を有することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の分子設計支援システム。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は計算機を利用して材料の分子設計を、支援するシステムに関する。

(従来の技術)

材料の分子設計を行う場合、通常は、既知の

物質を収上げ、その化学構造式中のある部分構造 に着目し、その部分を他の部分構造で保負するこ とにより目的の特性を得ようとする。

このような分子設計のために、計算機を利用し た支辺システムが開発されている。従来の支辺シ ステムを用いた分子設計は以下のようにして行な われている。まず、分子構造を変更しようとする 既知の化合物の化学構造式を表示し、設計者がそ の化学構造式中で着目した部分構造を指定した後、 置換の候補となる置換基が満たすべき所定の特性 を指定すると、支援システムは関格基データベー スから検索して、候補の条件を満たす置換基の化 学構造式及びその特性を表示する。設計者はこの 表示をみて置換を行うか否かを決定する。設計者 が置換を指示すると、支援システムは指定した部 分構造の代りに選択した置換基を置換した後の化 学構造式を表示し、その物質名を決定し、化学材 料データベースから検索してその特性を表示する。 このようにして設計者は支援システムを利用して 試行錯誤的に目的の物質を設計することができる。

た第1の化学構造式を表示する手段と、表示され た第1の化学構造式中で置換される部分構造が領 域指定され、該部分構造が適当に補完されること により得られる第2の化学構造式を表示して名称 を決定する手段と、該第2の化学構造式の持つ特 性を化学材料データベースから検索して表示する か、又は該第2の化学構造式から計算により予測 される特性を表示する手段と、与えられた所定の 基準を満たし、上記部分構造の代りに置換される 候補となる単一又は複数の置換基及びその特性を 置換基データベースから検索して表示する手段と、 該置換基を上記部分構造の代りに置換することに より得られる第3の化学構造式を表示して名称を 決定する手段と、該第3の化学構造式の持つ特性 を化学材料データベースから検索して表示するか、 又は第3の化学構造式から計算により予測される 特性を表示する手段とを具備したことを特徴とす るものである。

本発明においては、置換の候補となる複数の置 換基がある場合、例えば第2の化学構造式に置換。 (発明が解決しようとする問題点)

本発明は上記問節点を解決するためになされたものであり、元の化学構造式中の部分構造の代りに置換する置換基の選択に要する労力が少ない分子投計支援システムを提供することを目的とする

【発明の構成】

(問題点を解決するための手段)

本発明の分子設計支援システムは、指定され

基を関換することにより得ようとする目的の特性と関換基の持つ特性との類似度に応じて、置換をによる超換を行うか否かを指示する手段を設けてもよい。また、置換の候補となる複数の置換基がある場合、順次関換を行い、得られる複数の第3の化学構造式の名称及び特性のリストを作成する手段を設けてもよい。

(作用)

数の候補監換基に絞ることができ、置換基選択の ための労力をより低減することができる。

#### (灾施例)

以下、本発明の実施例を第1図に示すフローチャート及び第2図に示す化学構造式の表示例を 参照して説明する。

ードを生成させ(ステップ 6)、化学材料データベースから検索し(ステップ 7)、同じものがあったかどうかを判断する(ステップ 8)。そして、同じものがあった場合にはその特性を表示する(ステップ 10)。一方、同じものがなかった場合には構造 2 に基づき計算により特性を予測して(ステップ 9)、その特性を表示する(ステップ 10)。

設計者が構造 2 にどのような特性を与えれば目的とする分子設計が行なえるかについて考察し、その特性に対応する条件を入力する (ステップ11)と、システムは置換基データベースから検索して(ステップ12)、上記条件に適合し置換の機補となる置換基 (例えば第 2 図(d)~(f))のリストを作成して表示する (ステップ13)。

システムは検補となる関係基のうちの1つを選択し(ステップ14)、例えば第2の化学構造式に関係基を置換することにより得ようとする目的の特性と関係基の持つ特性との類似度に応じて、置換基による置換を行うか否かを指示するような条

この場合、生体為分子やエンジニアリングポリマーなど、特定の構成単位構造が連続するようなもので、その単位を置換される単位と考えるような場合には、化学構造式ではなく記号の列を用いる。なお、例えば候補化合物が最初から決まっている場合には、その代学構造式については設計者が入力し、その特性についてのみ化学材料データペースから検索して表示させてもよい。

設計者が表示された化学構造式中で置換される部分構造を第2図(b)に示すように指定し、指定領域への適当な補完を指定する(ステップ4)と、第2図(c)に示すように分子構造として意味のある化学構造式(構造2)が表示される(ステップ5)。なお、第2図(b)から(c)を表示させる場合には原子を補完せず、直接的に結合することを指定している。また、例えば構造1が

のような構造であり、水素 1 原子を 指定領域にしたような場合、構造 2 としては構造 1 と同じものが表示される場合もある。

システムは構造2に基づき、化合物名と検索コ

件のもとで、候補となる監慎甚を選換するかどう かを判断する (ステップ15)。そして、躍換する 場合(例えば第2図(e)図示の置換基で置換す る場合)には、第2図(g)に示すように置換さ れた化学構造式(構造3)を表示する(ステップ 18)。一方、躍換しない場合には次の候補置換基 について뀥換するかどうかを判断する。システム は、構造3に基づき、化合物名と検索コードを生 成し (ステップ17) 、化学材料データベースから 検索し (ステップ18) 、同じものがあったかどう かの判断 (ステップ19)、及び箝眼する特性につ いてのデータがあるかどうかの判断 (ステップ20 を行なう。そして、同じものがあり、着眼する特 性についてデータがある場合にはその特性を表示 する (ステップ22)。一方、同じものがなかった 場合又は若眼する特性についてデータがない場合 には構造るに基づき計算により特性を予測して (ステップ21)、その特性を表示する (ステップ 22)。この構造3の特性は、構造1の特性と比較 できるような状態で表示される。更に、システム

は次の候補置換基があるかどうかを判断し(ステップ 23)、ある場合には上記と同様の操作を報返し、ない場合には構造 1 と全ての構造 3 についての、化合物名、構造式、特性のリストを作成して表示する(ステップ 24)。

なお、上記実施例では、ステップ15で第2の化

学構造式に置換基を置換することにより得基を置換することにより得基を の特性と置換基を選択させているがと での条件のもとで置換基を選択させているが、ステップ 15を省略し、全ての候補置換基について、 次置換を行い、その後数の第3の化学構造に ではないて名称と特性のリストを作成するようにして もよい。

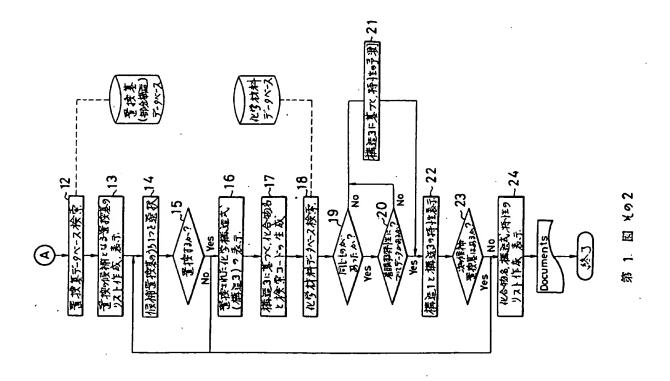
#### [発明の効果]

以上群立したように本発明の分子設計支援システムによれば、元の化学構造式中の部分構造の代りに置換する置換基の選択に娶する労力が少なくなるなど顕著な効果を奏するものである。

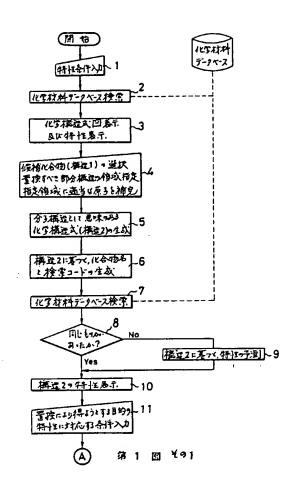
### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例における分子設計支 辺システムのフローチャート図、第2図(a)~ ( 8 ) は同分子設計支援システムにおける化学構 遊式の表示例を示す図である。

出颇人代理人 弁理士 鈴江武彦



12/3/04, EAST Version: 2.0.1.4



(a) 
$$c_{g}H_{13}-0-C_{\phi}H_{g}$$

(b) 
$$c_6 H_{13} - 0 - 0 - \frac{1}{2} C_6 H_3$$

(c) 
$$c_6H_{13}-0-C_4H_3$$

(g) 
$$c_6 H_{13} - 0$$
  $c_4 H_8$ 

第 2 图

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
· ·

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.